

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12) 公開特許公報 ( A ) (11)特許出願公開番号

特開2001 - 356364

(P2001 - 356364A)

(43)公開日 平成13年12月26日(2001.12.26)

(51) Int. Cl <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-コード* (参考)	
G 0 2 F 1/1368		G 0 2 F 1/13	101	2 H 0 8 8
	1/13		1/1343	2 H 0 9 2
	1/1343	G 0 9 F 9/00	352	5 C 0 9 4
G 0 9 F 9/00	352		9/30	338
	9/30		349	B
				5 G 4 3 5

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 9 数) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000 - 173763(P2000 - 173763)

(22)出願日 平成12年6月9日(2000.6.9)

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

(72)発明者 塚大 浩司

鳥取県米子市石州府字大塚ノ式650番地 株

式会社米子富士通内

(74)代理人 100091672

弁理士 岡本 啓三

最終頁に続く

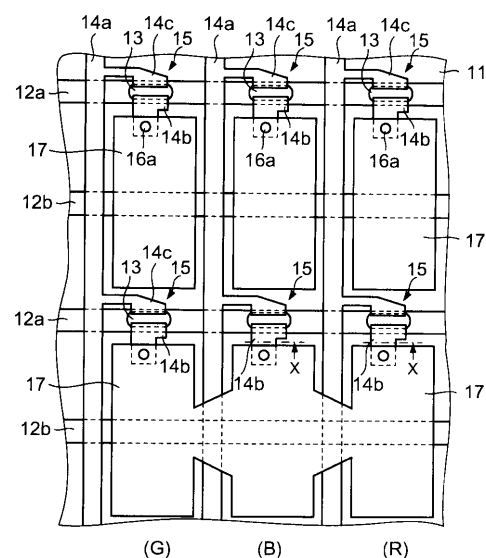
(54)【発明の名称】 液晶パネルの欠陥修正方法

(57)【要約】

【課題】 欠陥画素が発生しても通常の使用では目立たなくすることができる液晶パネルの修正方法を提供する。

【解決手段】 複数の画素が連結した場合に、それらの画素のうち透過率が最も高いカラーフィルタが設けられた画素のTFT 15で他の画素を駆動するように、他の画素の画素電極 17と信号供給線 12 a , 14 a との間を切断する。また、予め隣接する画素間を連絡するように修正用配線を形成しておき、欠陥画素が発生した場合に、修正用配線を介して欠陥画素の画素電極とその欠陥画素に隣接する画素の画素電極とを電気的に接続する。

液晶パネルの修正方法(第1の実施の形態)



12a: ゲートバスライン  
 14a: データバスライン  
 15: TFT  
 17: 画素電極  
 X: 切断ライン

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の画素が連結された液晶パネルの欠陥修正方法であって、

前記連結された複数の画素のうち特定の画素を除き他の画素と信号供給ラインとの間を電氣的に切断し、前記特定の画素に供給される信号により前記他の画素を駆動することを特徴とする液晶パネルの欠陥修正方法。

【請求項 2】 前記特定の画素は、前記連結された複数の画素のうち、光の透過率が最も高いカラーフィルタが設けられた画素であることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶パネルの欠陥修正方法。

【請求項 3】 欠陥が発生した画素の画素電極を、隣接する画素の画素電極と電氣的に接続する液晶パネルの欠陥修正方法において、

前記欠陥が発生した画素の画素電極を、隣接する画素のうち光の透過率が最も高いカラーフィルタが設けられた画素の画素電極に接続することを特徴とする液晶パネルの欠陥修正方法。

【請求項 4】 欠陥が発生した画素の画素電極を、隣接する画素の画素電極と電氣的に接続する液晶パネルの欠陥修正方法において、

前記欠陥が発生した画素の画素電極を、当該画素と同色のカラーフィルタが設けられた画素の画素電極に接続することを特徴とする液晶パネルの欠陥修正方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネルの製造工程で発生した欠陥を修正する液晶パネルの欠陥修正方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】液晶パネルは、携帯型コンピュータのディスプレイだけでなく、デスクトップ型コンピュータのディスプレイやテレビ、及び携帯端末のディスプレイなど、種々の電子機器に使用されるようになった。一般的な TN (Twisted Nematic) 型液晶パネルでは、2枚の透明基板の間に液晶を封入した構造を有している。これらの透明基板の相互に対向する2つの面のうち、一方の面側にはコモン電極(対向電極)、カラーフィルタ及び配向膜等が形成され、他方の面側には TFT (Thin Film Transistor: 薄膜トランジスタ)、画素電極及び配向膜等が形成されている。また、各透明基板の対向面と反対側の面には、それぞれ偏光板が貼り付けられている。これらの2枚の偏光板は、例えば偏光軸が互いに直交するように配置されており、画素電極とコモン電極との間に電圧をかけない状態では光が透過して明表示となり、電圧を印加した状態では遮光して暗表示となる。また、2枚の偏光板の偏光軸を互いに平行に配置した場合は、画素電極とコモン電極との間に電圧をかけない状態では暗表示となり、電圧を印加した状態では明表示となる。以下、TFT及び画素電極が形成された基板をTF

T基板と呼び、カラーフィルタ及びコモン電極が形成された基板をCF基板と呼ぶ。

【0003】図1は一般的なTN型液晶パネルの構造を示す断面図、図2は同じくそのTFT基板の平面図である。なお、図1は図2のA-A線に対応する位置における断面を示している。TN型液晶パネルは、TFT基板10と、CF基板20と、これらのTFT基板10とCF基板20との間に封入された液晶29とにより構成されている。

【0004】TFT基板10は、以下に示すように形成されている。すなわち、ガラス基板11上には、第1の配線層として、複数本のゲートバスライン12aと複数本の補助容量バスライン12bとが形成されている。各ゲートバスライン12aは相互に平行に形成されており、各ゲートバスライン12aの間にそれぞれ補助容量バスライン12bがゲートバスライン12aに対し平行に配置されている。

【0005】これらのゲートバスライン12a及び補助容量バスライン12bの上には第1の絶縁膜(ゲート絶縁膜: 図示せず)が形成されている。ゲートバスライン12aの上方の第1の絶縁膜の上には、TFT15の活性層となるアモルファスシリコン膜13が形成されている。また、第1の絶縁膜の上には、第2の配線層として、データバスライン14a、TFT15のソース電極14b及びドレイン電極14cが形成されている。データバスライン14aはゲートバスライン11aに対し直角に交差するように形成されており、ソース電極14b及びドレイン電極14cはアモルファスシリコン膜13の幅方向の両側に相互に離隔して形成されている。また、ドレイン電極14cはデータバスライン14aに接続されている。ゲートバスライン12a及びデータバスライン14aで区画された矩形の領域がそれぞれ画素領域となっている。

【0006】これらのデータバスライン14a、ソース電極14b及びドレイン電極14cの上には第2の絶縁膜16が形成されており、第2の絶縁膜16の上にはITO(indium-tin oxide: インジウム酸化スズ)からなる透明画素電極17が形成されている。この画素電極17は、第2の絶縁膜16に形成されたコンタクトホール16aを介してソース電極14bに電氣的に接続されている。

【0007】画素電極17の上には、液晶分子の配向方向を決定する配向膜18が形成されている。この配向膜18は例えばポリイミドからなり、ラビング等による配向処理が施されている。一方、CF基板20は以下のように構成されている。すなわち、ガラス基板21の一方の面(図では下面)には、Cr(クロム)等の遮光性物質からなり各画素間の領域及びTFT形成領域を遮光するブラックマトリクス22が形成されている。また、TFT基板10の各画素電極17に対向する位置に、赤色

(R)、緑色(G)及び青色(B)のいずれか1色のカラーフィルタ23が形成されている。この例では、横方向に並ぶ画素には緑色(G)、青色(B)及び赤色(R)のカラーフィルタ23が交互に配置され、縦方向に並ぶ画素には同色のカラーフィルタが配置されているものとする。

【0008】カラーフィルタ23の下側にはITOからなるコモン電極24が形成されており、このコモン電極24の下には、例えばポリイミドからなる配向膜25が形成されている。この配向膜25にもラビング等による配向処理が施されている。TFT基板10とCF基板20の間には、TFT基板10とCF基板20の間隔が一定となるように、例えば直径が均一の球形又は円柱形のスペーサ(図示せず)が配置されている。また、TFT基板10の下側及びCF基板20の上側には、それぞれ偏光板(図示せず)が配置されている。

【0009】このように構成された液晶パネルにおいて、駆動回路からゲートバスライン12a及びデータバスライン14aに所定のタイミングで走査信号及び映像信号を供給し、画素電極17とコモン電極24との間の電圧を画素毎に制御することにより、所望の画像を表示することができる。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】液晶パネルでは、その製造工程において、ごみ等の付着などによりパターンングが正常に行われず、短絡や断線が発生して、画素が常時点灯した状態又は常時非点灯の状態になることがある。通常、液晶パネルでは一定数以下の点状の欠陥は許容されるが、欠陥数が多くなると不良品となってしまう。また、複数の画素電極が連結してしまったときは、いわゆるキラー欠陥となり、それだけで不良品となってしまう。

【0011】従来から点状欠陥を修正する方法として、欠陥画素の電極とゲートバスライン、補助容量バスライン又はデータバスラインとをレーザー照射により溶融接続する方法が知られている。欠陥画素の電極とゲートバスライン又は補助容量バスラインとを接続した場合は、欠陥画素は常時非点灯となるため、例えば白表示や中間調表示のときに、欠陥画素が暗点となって目立ってしまう。欠陥画素の電極とデータバスラインとを接続した場合、画面全体に同じ色を表示したときには欠陥を認識することができない。しかし、例えば画面の上半分が白、下半分が黒の表示を行ったときに、黒部分に欠陥画素があると、明るい輝点となって欠陥が目立ってしまう。

【0012】点状欠陥を修正する方法として、欠陥画素の全領域に多数のレーザーを照射して液晶分子の配向を乱す方法も知られている。この場合は、レーザー照射で配向が乱れた画素が黒で固定されるため、ゲートバスライン又は補助容量バスラインへ接続したとき同様に、白表示や中間調表示で欠陥画素が暗点となって目立つという欠

点がある。

【0013】また、従来、複数の画素が電氣的に接続された欠陥は、前述の如くキラー欠陥となるため全て不良品としていた。しかし、連結数を少なくすることができれば、不良品を救済することができる。以上から本発明の目的は、欠陥画素が発生しても通常の使用では目立たなくすることができる液晶パネルの修正方法を提供することである。

【0014】

【課題を解決するための手段】本発明の液晶パネルの欠陥修正方法は、複数の画素が連結された液晶パネルの欠陥修正方法であって、前記連結された複数の画素のうち特定の画素を除き他の画素と信号供給ラインとの間を電氣的に切断し、前記特定の画素に供給される信号により前記他の画素を駆動することを特徴とする。

【0015】本発明においては、複数の画素が連結されたときに、これらの画素のうち特定の画素を除き他の画素と信号供給ライン(データバスライン又はゲートバスライン)との間を電氣的に切断する。これにより、連結された複数の画素が一つの画素に供給される信号で駆動されるようになる。その結果、見かけ上の連結数が一つ減り、連結数が少ない場合は不良品としないでもよくなる。

【0016】一つの画素に与えられる信号で隣接する複数の画素を駆動する場合、透過率の高いカラーフィルタが設けられた画素に与えられる信号で他の画素を駆動することが好ましい。これは、複数の画素が同時に点灯しても、透過率が低い画素の点灯が目立たず、欠陥が認識されにくくなるためである。また、本発明の他の液晶パネルの欠陥修正方法は、欠陥が発生した画素の画素電極を、隣接する画素の画素電極と電氣的に接続する液晶パネルの欠陥修正方法において、前記欠陥が発生した画素の画素電極を、隣接する画素のうち光の透過率が最も高いカラーフィルタが設けられた画素の画素電極、又は欠陥が発生した画素と同色のカラーフィルタが設けられた画素に接続することを特徴とする。

【0017】本発明においては、欠陥が発生した画素の電極と、隣接する画素の電極とを電氣的に接続して、隣接する画素と同時に欠陥画素を駆動する。この場合に、欠陥が発生した画素よりも光透過率が低い画素と接続すると、2つの画素が同時に点灯するため、正常な画素よりも欠陥画素のほうが目立ってしまう。このため、欠陥が発生した画素は、当該画素よりも光の透過率が高いカラーフィルタが設けられた画素、又は同色のカラーフィルタが設けられた画素と接続する必要がある。

【0018】なお、液晶パネルには、予め隣接する画素の画素電極同士を電氣的に接続するための修正用配線を設けておくことが好ましい。この修正用配線は、例えばゲートバスライン又はデータバスラインと同じ配線層に、隣接する画素領域間をまたがるようにして形成して

おく。

【0019】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。

(第1の実施の形態)図3は本発明の第1の実施の形態の液晶パネルの修正方法を示す平面図である。本実施の形態は、TFT基板の製造工程において、複数の画素電極が連結してしまった場合の修正方法を示している。図3において、図2と同一物には同一符号を付している。

【0020】図3に示すように、複数の画素電極17が連結してしまった場合、本実施の形態においては、光の透過率が最も高い画素のTFTで他の画素を駆動する。この例では、緑色画素(G)、青色画素(B)及び赤色画素(R)の3つの画素の画素電極17が連結されている。光の透過率は、カラーフィルタの材料や厚さなどによって異なるが、一般的に、緑色が最も透過率が高く、赤色、青色の順で透過率が低くなる。例えば、本願発明者らが透過率を測定した例では、緑色のカラーフィルタの視感透過率は61%、赤色のカラーフィルタの視感透過率は25%、青色のカラーフィルタの視感透過率は21%であった。

【0021】従って、本実施の形態では、緑色画素のTFTで他の画素を駆動する。すなわち、青色画素及び赤色画素の画素電極17とTFT15との接続部分(図中Xで示す一点鎖線の部分)をレーザー照射で電氣的に切断する。本実施の形態においては、緑色画素、青色画素及び赤色画素が連結された場合に、青色画素及び赤色画素の画素電極17とデータバスライン14aとの間を電氣的に切断する。この例では、青色画素及び赤色画素のTFT15のソース電極14bとの間を切断している。これにより、緑色画素のTFT15で青色画素及び赤色画素が駆動されるようになる。従って、白、グレー又は黒等のモノクロームの画像を表示するときは、欠陥画素を認識することができない。

【0022】画面全体に青を表示するときは、欠陥画素部分では青の単独暗点となり、画面全体に赤を表示するときは、欠陥画素部分では赤の単独暗点となる。画面全体に緑を表示するときは、欠陥部分では青と赤の2連結輝点となる。しかし、この場合、緑の視感透過率が青及び赤に比べて高いため、程度の軽い連結輝点となり、欠陥部分は目立ちにくい。

【0023】このように、本実施の形態においては、画素電極が連結してしまった場合に、それらの画素のうちの一つの画素のTFTで他の画素を駆動するので、連結欠陥の連結数が実質的に一つ減少する。これにより、連結数が少ないときは欠陥が発生した液晶パネルを救済することが可能になる。また、連結画素を緑色画素のTFTで駆動するので、画面全体を赤又は青く表示するときなどの場合を除いて、通常の表示では欠陥が目立ちにくい。

【0024】なお、上記の例では緑色画素、青色画素及び赤色画素が連結された場合の修正方法について説明したが、緑色画素と青色画素又は赤色画素が連結された場合は緑色画素のTFTで他の画素を駆動するようにし、青色画素と赤色画素が連結された場合は赤色画素のTFTで青色画素を駆動することが好ましい。

(第2の実施の形態)図4は本発明の第2の実施の形態に係る液晶パネルのTFT基板を示す平面図である。なお、本実施の形態において、CF基板の構造は基本的に従来と同様であるので、CF基板の図示及び説明は省略する。

【0025】ガラス基板(透明板材)31上には、第1の配線層として、複数のゲートバスライン31a、複数の補助容量バスライン32b及び修正用配線32cが形成されている。各ゲートバスライン32aは相互に平行に形成されており、各ゲートバスライン32aの間にそれぞれ補助容量バスライン32bがゲートバスライン32aと平行に配置されている。また、修正用配線32cは、横方向に隣接する2つの画素領域間をまたぐように形成されている。

【0026】これらのゲートバスライン32a、補助容量バスライン32b及び修正用配線32cの上には第1の絶縁膜(図示せず)が形成されている。ゲートバスライン32aの上方の第1の絶縁膜の上には、TFT35の活性層となるアモルファスシリコン膜33が形成されている。また、第1の絶縁膜の上には、第2の配線層として、データバスライン34a、TFT35のソース電極34b及びドレイン電極34cが形成されている。データバスライン34aはゲートバスライン31aに対し直角に交差するように形成されており、ソース電極34b及びドレイン電極34cはアモルファスシリコン膜33の幅方向の両側に相互に離隔して形成されている。また、ドレイン電極34cはデータバスライン34aに接続されている。

【0027】これらのデータバスライン34a、ソース電極34b及びドレイン電極34cの上には第2の絶縁膜(図示せず)が形成されており、第2の絶縁膜の上には各画素毎にITOからなる透明画素電極37が形成されている。この画素電極37は、第2の絶縁膜に形成されたコンタクトホール36aを介してソース電極34bに電氣的に接続されている。

【0028】画素電極37の上には、液晶分子の配向方向を決めるための配向膜(図示せず)が形成されている。この配向膜は例えばポリイミドからなり、ラビング等の配向処理が施されている。本実施の形態の液晶パネルのTFT基板は上記のように構成されており、修正用配線32cが横方向に隣接する2つ画素領域にまたがるように形成されている。そして、この修正用配線32cはゲートバスライン32a及び補助容量バスライン32bと同じ配線層に形成されており、修正前の状態では、

修正用配線32cは画素電極37、ゲートバスライン32a、補助容量バスライン32b及びデータバスライン34a等と電気的に分離されている。

【0029】以下、本実施の形態の液晶パネルの欠陥修正方法について説明する。本実施の形態では、TFT基板の検査工程で欠陥の有無を検査し、欠陥が発見された場合に、下記の方法により欠陥を修正する。ここでは、図5に示すように一つの青色画素(B)のソースとゲート間が、絶縁膜を貫く異物38により短絡したものとす。この場合、修正処理をしなければ、この画素は常時暗点の点状欠陥となる。

【0030】本実施の形態では、欠陥が発生した青色画素(B)と、その青色画素に隣接する緑色画素(G)との間を連絡する修正用配線32cを使用して修正を行う。すなわち、図5に示すように、欠陥が発生した青色画素(B)の画素電極37と修正用配線32cとをレーザー照射により電気的に接続し、更に緑色画素と修正用配線32cとをレーザー照射して電気的に接続して、欠陥が発生した青色画素の画素電極と隣接する緑色画素の画素電極とを電気的に接続する。レーザー照射により修正用配線32cと青色画素及び緑色画素とを接続した部分(接続部)を符号39で示す。そして、欠陥が発生した青色画素の画素電極37とTFT35との接続部分(図中矢印Xで示す一点鎖線の部分)をレーザーにより電気的に切断する。これにより、欠陥修正が完了する。

【0031】本実施の形態では、欠陥が発生した青色画素を隣接する緑色画素のTFTで駆動するので、全白から全黒までのモノクロームの表示では欠陥を認識することができない。全面に青を表示した画面では青色画素の単独暗点欠陥となり、全面赤表示の画面では欠陥を認識することはできない。また、全面に緑を表示した画面では、青い輝点欠陥となる。但し、この場合、緑色の視感度が青色よりも高いため、殆ど欠陥を認識することはできない。

【0032】このように、本実施の形態においては、欠陥が発生しても、欠陥の程度が軽減され、欠陥を殆ど認識せずに使用することができる。

(第3の実施の形態)図6は本発明の第3の実施の形態に係る液晶パネルのTFT基板を示す平面図である。なお、本実施の形態においても、CF基板の構造は基本的に従来と同様であるので、CF基板の図示及び説明は省略する。また、図6において、図4と同一物には同一符号を付している。

【0033】ガラス基板31の上には、第1の配線層として、ゲートバスライン32a及び補助容量バスライン32bが形成されている。これらのゲートバスライン32a及び補助容量バスライン32bの上には第1の絶縁膜(図示せず)が形成されている。この第1の絶縁膜の上には、TFT35の活性層となるアモルファスシリコン膜33が選択的に形成されている。また、第1の絶縁

膜の上には、第2の配線層として、データバスライン34a、TFT35のソース電極34b、ドレイン電極34c及び修正用配線34dが形成されている。修正用配線34dは、縦方向に隣接する2つの画素領域間をまたぐように形成されている。

【0034】これらのデータバスライン34a、ソース電極34b、ドレイン電極34c及び修正用配線34dの上には第2の絶縁膜(図示せず)が形成されており、第2の絶縁膜の上にはITOからなる透明画素電極37aが形成されている。この画素電極37は、第2の絶縁膜に形成されたコンタクトホール36aを介してソース電極34bに電気的に接続されている。

【0035】本実施の形態の液晶パネルのTFT基板は上記のように構成されており、修正用配線34dは縦方向に隣接する2つの画素領域にまたがるように形成されている。そして、この修正用配線34dはデータバスライン34a、ソース電極34b及びドレイン電極34cと同じ配線層に形成されており、修正前の状態では、修正用配線34dは画素電極37、ゲートバスライン32a、補助容量バスライン32b及びデータバスライン34a等と電気的に分離されている。

【0036】以下、本実施の形態の液晶パネルの欠陥修正方法について説明する。本実施の形態では、TFT基板の検査工程で欠陥の有無を検査し、欠陥が発見された場合に、下記の方法により欠陥を修正する。ここでは、図7に示すように一つの青色画素(B)のソースとゲート間が、絶縁膜を貫く異物41により短絡したものとす。この場合、修正処理をしなければ、この画素は常時暗点の点状欠陥となる。

【0037】本実施の形態では、欠陥の発生した青色画素(B)と、その青色画素に隣接する青色画素との間を連絡する修正用配線34dを使用して修正を行う。すなわち、図6に示すように、欠陥が発生した青色画素(B)の画素電極と修正用配線34d、及び隣接画素の画素電極と修正用配線34dとをレーザー照射により電気的に接続し、欠陥の発生した青色画素の画素電極と隣接する青色画素の画素電極とを電気的に接続する。レーザー照射により修正用配線34dと青色画素とを接続した部分を符号41で示す。そして、欠陥が発生した青色画素の画素電極37とTFT35との接続部分(図中矢印Xで示す一点鎖線の部分)をレーザーにより電気的に切断する。これにより、欠陥修正が完了する。

【0038】本実施の形態では、欠陥が発生した青色画素を隣接する青色画素のTFTで駆動するので、全白から全黒までのモノクローム画像や、全面赤、全面青、全面緑の画面では、欠陥を認識することができない。1ドット毎に明暗を反転するなどの特殊なパターンでは欠陥が認識されるが、修正しない場合に比べて欠陥が軽減される。

【0039】なお、上記の実施の形態ではいずれもTN

型液晶パネルについて説明したが、これにより本発明が T N型液晶パネル及びその修正方法に限定されるものではない。本発明は、T N型液晶パネルの他、MVA (Multi-domain Vertical Alignment) 型及びIPS (In-Plane Switching) 型液晶パネル等にも適用することができる。

【0040】また、上記の第2及び第3の実施の形態ではゲートバスライン又はドレインバスラインと同じ配線層で修正用配線を形成する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば修正用配線をシリコンにより形成してもよい。この場合、TFTのシリコン膜と同時に修正用配線を形成することができる。

【0041】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶パネルの欠陥修正方法によれば、複数の画素が連結されたときに、これらの画素のうちの特定の画素を除き他の画素と信号供給ラインとの間を電氣的に切断するので、連結された複数の画素が一つの画素に供給される信号で駆動される。これにより、見かけ上の連結数が一つ減り、連結数が少ない場合は不良品としなくてもよくなる。

【0042】また、本発明の他の液晶パネルの欠陥修正方法によれば、欠陥が発生した画素の電極と、当該画素に隣接する画素のうち光透過率が最も高いカラーフィルタが設けられた画素、又は当該画素と同色のカラーフィルタが設けられた画素とを接続するので、欠陥画素を目立たなくすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は一般的なT N型液晶パネルの構造を示す断面図である。

【図2】図2は同じくそのTFT基板の平面図である。

【図3】図3は本発明の第1の実施の形態の液晶パネルの修正方法を示す平面図である。

【図4】図4は本発明の第2の実施の形態に係る液晶パネルのTFT基板を示す平面図である。

【図5】図5は本発明の第2の実施の形態に係る液晶パネルの修正方法を示す平面図である。

【図6】図6は本発明の第3の実施の形態に係る液晶パネルのTFT基板を示す平面図である。

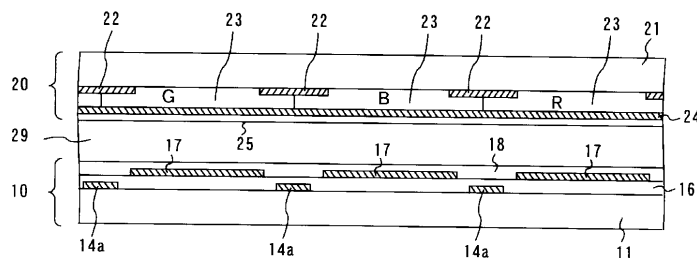
【図7】図7は本発明の第3の実施の形態に係る液晶パネルの修正方法を示す平面図である。

【符号の説明】

- 10...TFT基板、
- 11, 21, 31...ガラス基板(透明板材)、
- 12a, 32a...ゲートバスライン、
- 12b, 32b...補助容量バスライン、
- 13, 33...アモルファスシリコン膜、
- 14a, 34a...データバスライン、
- 14b, 34b...ソース電極、
- 14c, 34c...ドレイン電極、
- 15, 35...TFT、
- 17, 37...画素電極、
- 18, 25...配向膜、
- 20...CF基板、
- 22...ブラックマトリクス、
- 23...カラーフィルタ、
- 24...コモン電極、
- 29...液晶、
- 32c, 34d...修正用配線、
- 38, 41...異物、
- 39, 42...接続部、
- X...切断ライン。

【図1】

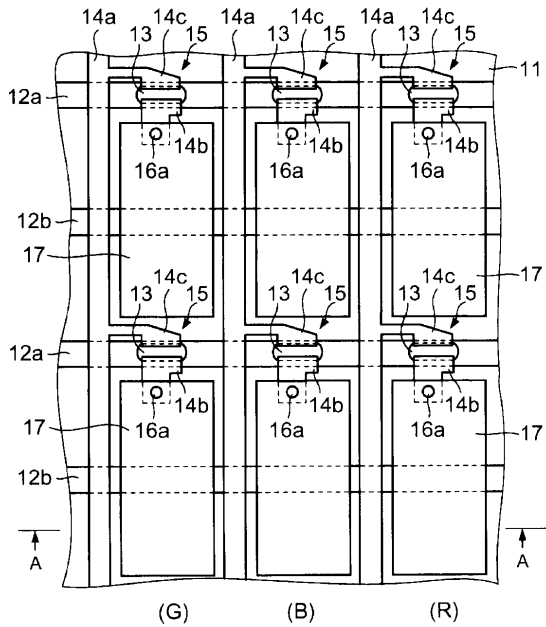
T N型液晶パネル(断面図)



- 10 : CF基板
- 11, 21 : ガラス基板
- 14a : データバスライン
- 17 : 画素電極
- 20 : TFT基板
- 22 : ブラックマトリクス
- 23 : カラーフィルタ
- 24 : 対向電極
- 29 : 液晶

【図2】

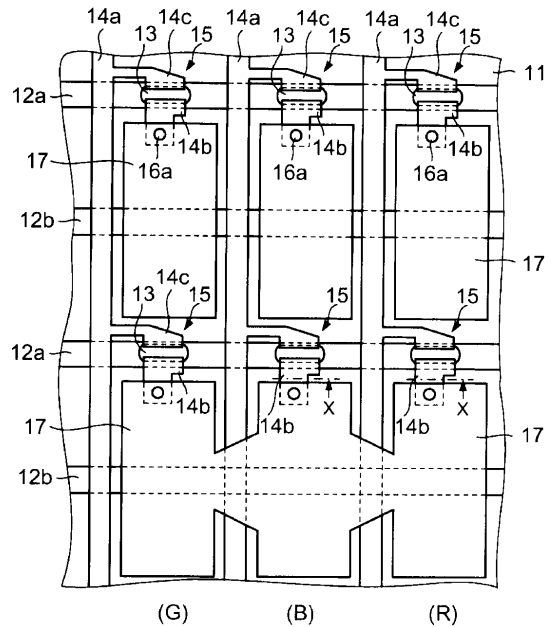
TFT基板(平面図)



12a: ゲートバスライン  
 14a: データバスライン  
 15: TFT  
 17: 画素電極

【図3】

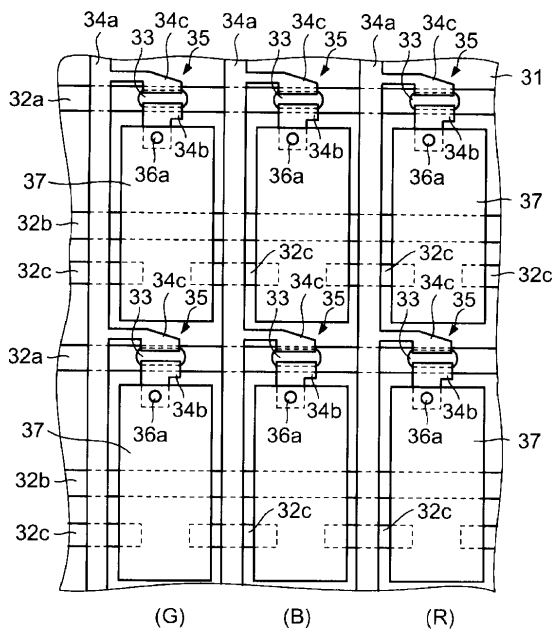
液晶パネルの修正方法(第1の実施の形態)



12a: ゲートバスライン  
 14a: データバスライン  
 15: TFT  
 17: 画素電極  
 X: 切断ライン

【図4】

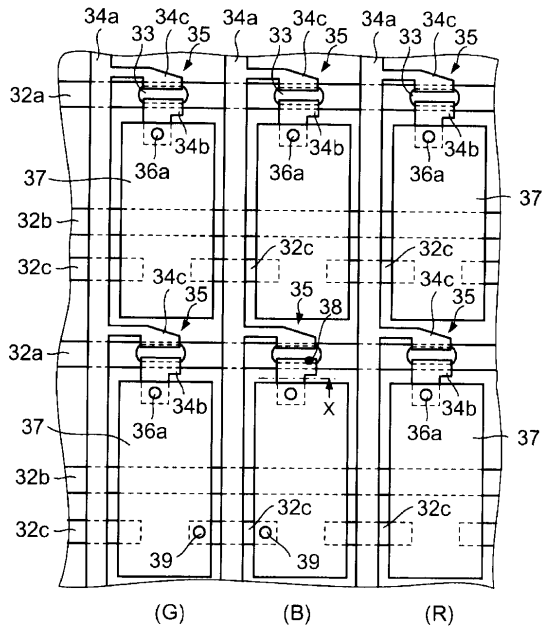
液晶パネル(第2の実施の形態)



32a: ゲートバスライン  
 32c: 修正用配線  
 34a: データバスライン  
 37: 画素電極

【図5】

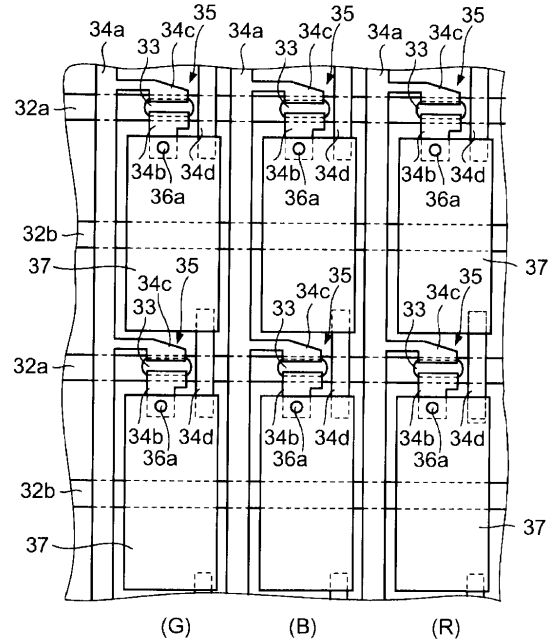
液晶パネルの修正方法(第2の実施の形態)



- |               |          |
|---------------|----------|
| 32a: ゲートバスライン | 38: 異物   |
| 32c: 修正用配線    | 39: 接続部  |
| 34a: データバスライン | X: 切断ライン |

【図6】

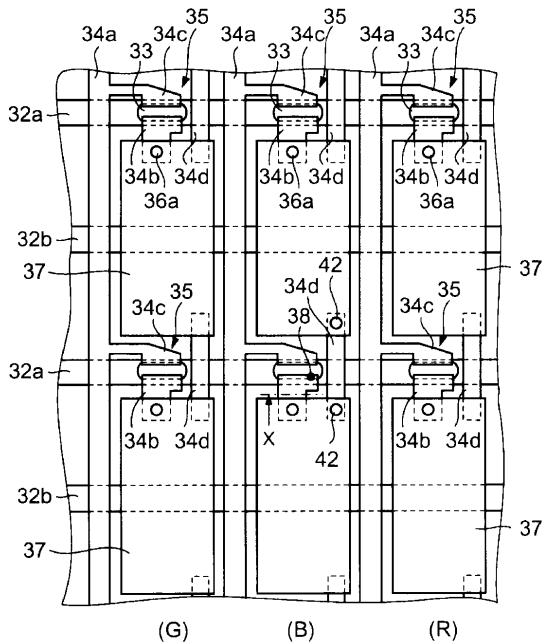
液晶パネル(第3の実施の形態)



- |               |
|---------------|
| 32a: ゲートバスライン |
| 34a: データバスライン |
| 34d: 修正用配線    |
| 37: 画素電極      |

【図7】

液晶パネルの修正方法(第3の実施の形態)



- |               |          |
|---------------|----------|
| 32a: ゲートバスライン | 41: 異物   |
| 34a: データバスライン | 42: 接続部  |
| 34d: 修正用配線    | X: 切断ライン |

## フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マコード(参考)
G 0 9 F 9/30	3 4 9	G 0 2 F 1/136	5 0 0
H 0 1 L 29/786		H 0 1 L 29/78	6 1 2 A
21/336			6 1 2 D
			6 2 7 C

Fターム(参考) 2H088 FA14 HA02 HA08 HA12 MA01  
 MA20  
 2H092 HA04 JA24 KA05 MA49 NA01  
 NA15 NA29 NA30 PA08  
 5C094 AA02 AA42 BA03 BA43 CA19  
 CA24 DA13 DB04 EA04 EA07  
 EB02 ED03 ED15 FB12 FB15  
 GB10  
 5F110 AA27 BB01 CC07 DD02 GG02  
 GG15 NN02 NN72 NN73  
 5G435 AA00 AA17 BB12 GG12 KK05

专利名称(译)	用于校正液晶面板中的缺陷的方法		
公开(公告)号	<a href="#">JP2001356364A</a>	公开(公告)日	2001-12-26
申请号	JP2000173763	申请日	2000-06-09
[标]申请(专利权)人(译)	富士通株式会社		
申请(专利权)人(译)	富士通株式会社		
[标]发明人	塚大浩司		
发明人	塚大 浩司		
IPC分类号	G02F1/13 G02F1/1343 G02F1/136 G02F1/1362 G02F1/1368 G09F9/00 G09F9/30 H01L21/336 H01L29/786		
CPC分类号	G02F1/1362 G02F2001/136268 G02F2001/136272		
FI分类号	G02F1/13.101 G02F1/1343 G09F9/00.352 G09F9/30.338 G09F9/30.349.B G02F1/136.500 H01L29/78.612.A H01L29/78.612.D H01L29/78.627.C G02F1/1368		
F-TERM分类号	2H088/FA14 2H088/HA02 2H088/HA08 2H088/HA12 2H088/MA01 2H088/MA20 2H092/HA04 2H092/JA24 2H092/KA05 2H092/MA49 2H092/NA01 2H092/NA15 2H092/NA29 2H092/NA30 2H092/PA08 5C094/AA02 5C094/AA42 5C094/BA03 5C094/BA43 5C094/CA19 5C094/CA24 5C094/DA13 5C094/DB04 5C094/EA04 5C094/EA07 5C094/EB02 5C094/ED03 5C094/ED15 5C094/FB12 5C094/FB15 5C094/GB10 5F110/AA27 5F110/BB01 5F110/CC07 5F110/DD02 5F110/GG02 5F110/GG15 5F110/NN02 5F110/NN72 5F110/NN73 5G435/AA00 5G435/AA17 5G435/BB12 5G435/GG12 5G435/KK05 2H092/JA42 2H092/KB69 2H192/AA24 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CC04 2H192/DA12 2H192/HB01 2H192/HB33 2H192/HB34 2H192/HB46 2H192/HB49 2H192/HB63		
代理人(译)	冈本圭造		
其他公开文献	JP4342696B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

解决的问题：提供一种修复液晶面板的方法，该方法即使在正常使用中也会使有缺陷的像素不明显。当多个像素彼此连接时，形成另一个像素的像素电极17，使得另一个像素由设置有这些像素中的透射率最高的滤色器的像素的TFT 15驱动。信号供应线12a和14a被断开。另外，预先形成修复布线以连接相邻的像素，并且当出现缺陷像素时，缺陷像素的像素电极和与缺陷像素相邻的像素的像素通过修复布线连接。电连接到电极。

